## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

63-196067

(43)Date of publication of application: 15.08.1988

(51)Int.CI.

H01L 23/50 H01G 13/00

H05K 13/04

(21)Application number : 62-027155

(71)Applicant: TOSHIBA CORP

(22)Date of filing:

10.02.1987

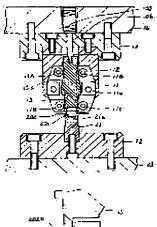
(72)Inventor: TAGUCHI KENJI

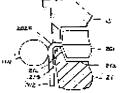
## (54) METHOD AND DEVICE FOR MOLDING LEAD OF SEMICONDUCTOR DEVICE

#### (57) Abstract:

PURPOSE: To contrive the improvement of accuracy in molding and the reduction in the attrition of the leads of a semiconductor device and the device by a method wherein, after the leads are pressure welded by rollers on a bending die and bent, roller pressure welding for reducing the spring back due to the elasticity of the lead material is performed.

CONSTITUTION: A primary molding process, wherein leads are pressure welded by rollers for bending them using a bending die, and a secondary molding process, wherein a roller provided at the end of one way of the inclined plane of a press top and another roller provided at the end on the side opposite to the above end are rotated for reducing the spring back generated by the bending to the maximum to give the function of a cam to a roller holder 11 mounted with these rollers, are provided. That is, a bending die 21 is formed the angle 21c of its shoulder part into a protruding curved surface, a roller 11B on the lower end is rolled down from above in a manner that the root part of a lead is fixed by pinching to bend the bending point 202a of the lead along the protruding curved surface and the part extending from the bending point of the lead to its terminal is housed in the part of relief of the bending die. As rollers are used for pressure welding elements to the lead, a semiconductor device, which is superior in dimentional accuracy and quality, can be obtained by molding.





### **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

## pp 日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

#### ⑫ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭63 - 196067

@Int\_Cl\_4

識別記号

@公開 昭和63年(1988)8月15日

H 01 L H 01 G 23/50 13/00 13/04 H 05 K

庁内整理番号 B-7735-5F C-7048-5E F-6921-5F

審査請求 有

発明の数 2 (全4頁)

の発明の名称

半導体装置のリード成形方法とその装置

②特 額 昭62-27155

願 昭62(1987)2月10日 **22** H

砂発 明 者  健

福岡県北九州市小倉北区下到津1-10-1 株式会社東芝 北九州工場内

他出 魱 人 株式会社東芝 神奈川県川崎市幸区堀川町72番地

邳代 理 弁理士 井上 一男

半導体装置のリード成形方法とその装置

## 2. 特許請求の範囲

(1) 半導体装置のリードを曲げダイにローラで 圧接してリードに対し折曲予定点で折曲したのち、 3. 発明の詳細な説明 折曲点より外方のリードにリード材の弾性による 戻りを低減するためのローラ圧接を行なう半導体 袋鷹のリード成形方法。

(2) 上型ダイセットに上型ホルダを介して取着 されこれらと一体に上下動するブラケットに中央 部の転がり軸受で軸着され両端に尖々転がり軸受 で取着されたローラを有する乗道のローラホルダ と、上記ローラホルダの上端のローラに接しこの ローラホルダの下降に対しそのローラを押しロー ラホルダにその中央部の転がり軸受まわりに回転 モーメントを与える斜面を備えた押え駒と、上記 押入駒の下端に接しこの下端とともに半導体装置 のリードの折曲予定点から外囲器側を挟持し折曲 予定点から先端部を突出させ下型ホルダを介して 下型ダイセットに取着された曲げダイと、上記曲 げダイから突出したリード部を折曲させたのちさ らに突出部を曲げダイの領面に圧接させるローラ ホルダの下偏のローラを具備した半導体装置のリ ード成形装置。

「森町の目的)

(産業上の利用分野)

この発明は半導体装置のリード成形方法とその 装置にかかり、特にIC, LED (発光楽子)等のリー ドの成形方法とこれに用いられる装置に適用され

(従来の技術)

半導体装置の製造において、例えばリードフレ ・一ムにチップポンディング,配線等を施したのち、 樹脂モールドによって外囲器を形成し、リードフ レームを切除したリード被成形品に対し、リード に折曲げを施して第3図に斜視図で示す成形品を 得るものがある。第3図において、201は樹脂 モールド形成された外展層、202, 202…はリード

## 特開昭63-196067(2)

で、これらのリードはいずれも折曲点202aにおいてほぼ90度折曲げされてその先端は垂直面に対し若干外側に開拡している。

従来のリード成形方法と、これに用いる装置を 第4回に断面図で示し以下に説明する。なお、図 中の2点鎖線は両部材の締結を示す。まず、成形 に用いる装置を示す第4回において、101 は曲げ パンチでパンチサイドプレート102 を介して上型 ホルダ103に取着され、また、この曲げパンチ101 は押え駒104を摺動自在に内装し、押え駒104はス プリング105で押されるキッカーピン106によって 未成形の半導体装置を弾圧する。次に、上記未成 形の単液体装置を設置する曲げダイ107 は下型プ レート108を介して下型ホルダ109に取着されてい る。この曲げダイ107は上面に設けられた凹部 107aに未成形の半導体装置の外囲器の樹脂モール ド部201 を装入し、上面の肩部で半導体装置のり ード202 の非加工部分を載せる。そして、曲げダ イ107 から側方へ突出したリード部分に対し下降 する曲げパンチ101が下方へ押し、曲げダイ107の

肩部のリード折曲点にて約90度下方へ折曲すると 次には上方の押え駒104 が下降し、その下面でリードの外囲器から突出し折曲点に至る間を挟持闘 定する。また、この固定について、リードへの過 大な加圧を防止するために、押え駒104 は上部に スプリング105で弾圧されるキッカーピン106が取 考されており、されにこの機構はリード202 が曲 げパンチ101 で折曲されたのちに生じやすいリー ドと曲げパンチとの食い付きに対し、これを脱着 させる機能も兼ねている。

なお、曲げダイ107の側面は曲げパンチ101との間にリードの折曲げられた部分を収める間隙が設けられ、かつ、その間面はリードのスプリングパックを低減させるために若干内側に拡げられた、いわゆる「遠げ」が設けられている。

#### (発明が解決しようとする問題点)

上記従来の技術によると、曲げダイと曲げパンチの寸法精度がリード成形工程の歩智に顕著に影響し、曲げパンチの先端でリード面をしごくため、 量産による曲げパンチの摩耗が増大し、さらには

金型の寿命の短化を招き、対向リード間の間隔過 大不良が多発する重大な欠点がある。

次にはリードの弾性によるスプリングバック対策として曲げダイにスプリングバック低減用の「逃げ」を設けるだけでは不充分で、形状寸法の誤差が狭く設定されている品種では不良が多発する。

## (発明の構成)

(問題点を解決するための手段)

この発明にかかる半導体装置のリード成形方法は、半導体装置のリードを曲げダイにローラで圧接してリードに対し折曲予定点で折曲したのち、折曲点より外方のリードにリード材の弾性による戻りを低減するためのローラ圧接を行なうことを特徴とするものであり、その装置は、

上型ダイセットに上型ホルダを介して取着され これらと一体に上下動するブラケットに中央部の この発明は、半導体装置のリードの折曲成形に 下型に取着された曲げダイに、上型に中央部が転 がり輪受で垂直に輪着され両端にローラが設けら れたローラホルダの下方のローラを転動させて折 曲を施すとともに、上方のローラをカム機構に選 動させリード成形を施すので、成形の精度が顕著 に向上するとともに、リード、装置の損耗も低減 する。

#### (実施例)

以下、この発明の一実施例につき第1図および 第2図を参照して説明する。なお、説明において 従来と変わらない部分には関面に同じ符号をつけ て示し説明を省略する。

第1回において、11はローラホルダで、上型ダ イセット14に上型ホルダ13を介して一体に取着さ れたブラケット12に、中央部の転がり軸受11a で 垂直に取着され、その上端と下端に上記転がり軸 受lla と同軸の転がり軸受llb, llcでローラllA, 118 が夫々取着されている。次に、15は押え跡で、 上記ローラホルダ11の上端のローラ114 に接し、 かつプラケット12等と一体で上下勤するローラホ ルダの下降に対しローラ11A を押し、ローラホル ダにその中央部の転がり軸受11a まわりに回転モ ーメントを与える斜面15a を借える。次に、21は 曲げダイで、下型ホルダ22を介して下型ダイセッ ト23に政策され、上面に半導体装置の外囲器 201

にリード202の根本部、すなわち、折曲点202a か ら外囲器201 に至る間を載せる。そして、上記房 部21b は押え駒15の近接によりその下端とでリー ドの上記根本部を挟持するようになっている。そ してリードの折曲成形は次のように行なわれる。 曲げダイ21上に置かれた半導体装置はリードの折 曲点から先端を側方に突出して毅置される。この 曲げダイ21はその肩部の角21c(第2图) が凸曲面 になっており、リードの根本部が挟持固定された 状態で下端のローラ118 が上方から転動下降して リードの折曲点202aを上記凸曲面に沿って折曲す る。これによりリードの折曲点から末端に至る部 分は曲げダイの「逃げ」の部分に収まる。さらに リードの先編は、さらに転動下離する上記ローラ 118により曲げダイの側面に圧接される。しかし、 この圧接は折曲点のわずかに下方を押す時点から のちは、ローラホルダの上韓のローラ114 が押え 駒の斜面15a によって外方へ開祉される。これに ともないローラホルダは中央部の転がり軸受 lia

を収納する凹部21aを備え、かつ肩部21b(第2図)

を支点に回転じ、下端のローラ11B は内方へ押す 力が印加され、リードは曲げダイ21の側面に強く 圧接されてリード材の有する弾性によるもどりを **赴大限に防止し、曲げダイに精密に適合する。す** なわち、スプリングパックの低減した精度の高い 4. 関面の簡単な説明 折曲成形が強減される。

#### 〔発明の効果〕

この発明は曲げダイを用いてリードを折曲させ るのにローラで圧接させる第一次の成形工程と、 折曲により生じたスプリングパックを最大限に低 波させるために押え駒の斜面に上記ローラを設け た輪と反対側の輪に設けられた別のローラを回転 させてこれらのローラを取着けたローラホルダに カムの機能をもたせた第2次の成形工程を置すよ うにした。これにより、製造方法としては従来の 成形装置の動作と何ら変わることなく、同一の動・ 程、速度で行なえる顕著な利点がある。

次に、この成形装置はリードへの圧接子にロー ラを用いるため、従来の摺接にみられためっき剝 離、めっき劉離によるリード間の短絡、リード切 れ、しごき偽等の損傷、等のすべての問題が解消 できた.

さらに、成形による寸法精度、品質に優れた半 遺体整置を得ることができた。

第1因はこの發明にかかる一実放例のリード成 形装置の新面図、第2図はこの発明の一実施例に おけるリードの折曲部を拡大して示す断面図、第 3 図は半導体装置の斜視図、第4 図は従来のリー ド成務装置の断面図である。

- 11 ----- ローラホルダ
- lla ---- (中央部の)転がり軸受
- 114 ---- (ローラホルダの)上始のローラ
- llb ---- 上端の転がり輸受
- 118 ---- (ローラホルダの)下端のローラ
- 11c ---- 下端の転がり軸受
- 12 ---- プラケット
- 13 ----- 上型ホルダ
- 14 ----- 上型ダイセット
- 15 ----- 押入胸

# 特開昭63-196067 (4)

15a ---- 押え駒の斜面

21 ----- 曲げダイ

21a ---- (曲げダイの)凹部

21b ---- (曲げダイの)層部

21c ---- (曲げダイの)層部の角

22 ----- 下型ホルダ

.23 ----- 下型ダイセット

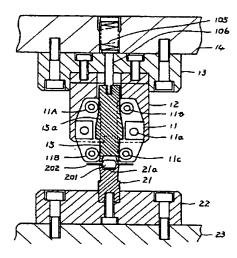
106 ---- キッカーピン

201 ---- (半導体装置の)外囲器

202 ---- (半導体装置の)リード

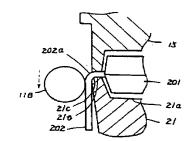
202a --- リードの折曲点

## 代理人 弁理士 井 上 一 男



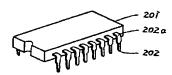
23 : 下型外七小

第 1 図



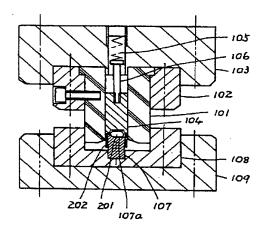
Z/t : 曲げがの肩部 Z/c : 曲げがの肩部の角

第 2 斑



201 : 外国等 202 : リード 202a : リードの計算点

第 3 図



101: 曲ザパンチ 102: パンチサチドプレート

103: 上型ホルア 104: 押え駒 105: スプリンア 106: キッカーピン 107: 曲ザダイ 108: 下型プレート

109: 下型ホルア

**弟 4 🖾**